

SJ

中华人民共和国电子工业部部标准

SJ 2354.1 ~ 2354.14—83

PIN、雪崩光电二极管测试方法

1983 - 08 - 15 发布

1984 - 07 - 01 实施

中华人民共和国电子工业部 批准

目 录

SJ 2354.1—83	PIN、雪崩光电二极管光电参数测试方法 总则	(1)
SJ 2354.2—83	PIN、雪崩光电二极管反向击穿电压的测试方法	(3)
SJ 2354.3—83	PIN、雪崩光电二极管暗电流的测试方法	(4)
SJ 2354.4—83	PIN、雪崩光电二极管正向压降的测试方法	(5)
SJ 2354.5—83	PIN、雪崩光电二极管电容的测试方法	(6)
SJ 2354.6—83	PIN、雪崩光电二极管响应度的测试方法	(7)
SJ 2354.7—83	PIN、雪崩光电二极管光谱响应曲线和光谱响应范围的测试方法	(8)
SJ 2354.8—83	PIN、雪崩光电二极管脉冲上升、下降时间的测试方法	(9)
SJ 2354.9—83	PIN、雪崩光电二极管噪声等效功率的测试方法	(10)
SJ 2354.10—83	PIN、雪崩光电二极管列阵串光因子的测试方法	(11)
SJ 2354.11—83	PIN、雪崩光电二极管列阵盲区宽度的测试方法	(13)
SJ 2354.12—83	雪崩光电二极管反向击穿电压温度系数的测试方法	(15)
SJ 2354.13—83	雪崩光电二极管倍增因子的测试方法	(16)
SJ 2354.14—83	雪崩光电二极管过剩噪声指数的测试方法	(17)